(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-237055

(43)公開日 平成4年(1992)8月25日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G03F 1/14 H 0 1 L 21/027 J 7369-2H

庁内整理番号

7352 - 4M

H01L 21/30

301 P

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平3-5188

(22)出願日

平成3年(1991)1月21日

#(19.
) (発明の名称:

(71)出願人 000005887

三井石油化学工業株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

(72) 発明者 藤 田 稔

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号

三井石油化学工業株式会社内

(72)発明者 中川 広 秋

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号

三井石油化学工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 渡辺 望稔 (外1名)

(57) 【要約】

【目的】 ホトマスクやレチクルの露光時に防塵カバー として使用され、異物を付着させて該異物が落下せずに 十分に保持されるため、該異物がホトマスク等の上に落 下して不良発生の原因となるおそれがなく、しかも歐光 光線の光線透過率が高いため、ホトマスク等に装着して 有効なペリクル構造体。

【構成】 ペリクル膜と、該ペリクル膜の内面に形設さ れた粘着剤層とを有し、該粘着剤層がペリクル膜の屈折 率より低い屈折率を有するペリクル構造体であって、前 記粘着剤層が下記式:d=mλ/4n〔式中、mは3ま たは5であり、λはペリクル構造体に入射される露光光 線の波長であり、nは露光光線における粘着剤の屈折率 である〕で表される厚さdに形成されていることを特徴 とするペリクル構造体。

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平4-237055

(43)公開日 平成4年(1992)8月25日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G 0 3 F 1/14 H 0 1 L 21/027 J 7369-2H

7352-4M

庁内整理番号

H 0 1 L 21/30

301 P

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21)出願番号	特顧平3-5188	(71)出願人 000005887
		三井石油化学工業株式会社
(22) 出顧日	平成3年(1991)1月21日	東京都千代田区霞が関3丁目2番5号
		(72)発明者 藤田 稔
		山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2
		三井石油化学工業株式会社内
		(72)発明者 中 川 広 秋
		山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2
	•	三井石油化学工業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 渡辺 望稔 (外1名)

(54)【発明の名称】 ペリクル構造体

(57)【要約】

【目的】 ホトマスクやレチクルの露光時に防塵カバーとして使用され、異物を付着させて眩異物が落下せずに十分に保持されるため、該異物がホトマスク等の上に落下して不良発生の原因となるおそれがなく、しかも露光光線の光線透過率が高いため、ホトマスク等に装着して有効なベリクル構造体。

【構成】 ペリクル膜と、該ペリクル膜の内面に形設された粘着剤層とを有し、該粘着剤層がペリクル膜の屈折率より低い屈折率を有するペリクル構造体であって、前記粘着剤層が下記式:d=mλ/4n〔式中、mは3または5であり、λはペリクル構造体に入射される蘇光光線の波長であり、nは露光光線における粘着剤の屈折率である〕で表される厚さdに形成されていることを特徴とするペリクル構造体。

1

【特許請求の範囲】

【簡求項1】 ペリクル膜と、該ペリクル膜の内面に形 設された粘着剤層とを有し、該粘着剤層がペリクル膜の 屈折率より低い屈折率を有するペリクル構造体であっ て、前記粘着剤層が下記式:d=ml/4n (式中、m は3または5であり、入はペリクル構造体に入射される 露光光線の波長であり、nは露光光線における粘着剤の 屈折率である〕で表される厚さdに形成されていること を特徴とするペリクル構造体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はペリクル構造体に関し、 特に、ホトマスクやレチクルの露光時に防塵カバーとし て使用され、異物を付着させて該異物が落下せずに十分 に保持されるため、該異物がホトマスク等の上に落下し て不良発生の原因となるおそれがなく、しかも露光光線 の光線透過率が高いため、ホトマスク等に装着して有効 なペリクル構造体に関する。

[0002]

【従来の技術】 I C、LS I 等の集積回路の製造におい 20 て、半導体基板上に微細回路パターンを形成するための ホトリソグラフィー工程において、ホトマスクやレチク ル等(以下、単に「ホトマスク等」という)には、露光 されるパターン上に塵埃等の歩物が付着したり、ホトマ スク等の上に異物が付着して露光時に該異物の影がパタ ーン上に投影され、不良発生の原因となったりするのを 防止するため、ペリクルを装着して露光に供される。こ のペリクルは、従来、上部にニトロセルロース等からな るペリクル膜と該ペリクル膜が上部に貼設されたペリク ル枠とから構成され、さらにペリクル枠のペリクル膜が 30 た粘着剤層とを有し、該粘着剤層がペリクル膜の屈折率 張設されている側と反対側には、両面粘着テープが貼着 されており、この両面粘着テープによってホトマスク等 に装着されるものである。このペリクルを装着すれば、 外部からの異物の侵入を防止することができ、また仮に ペリクル膜上に異物が付着しても露光時にはピンポケの 状態で異物の影が転写されるため、不良の原因とならな い。しかし、既にペリクル膜やペリクル枠の内側に付着 していた異物は、ホトマスクにペリクルを装着した時 に、該異物がホトマスク等の上に落下して露光を妨げ る。そこで、ペリクル枠の内側面に粘着膜を設けたもの 40 ホトリソグラフィー工程において、ホトマスク等の被着 が提案されている。(特開昭60-57841号公報) 【0003】一方、ペリクル膜としては、従来、ニトロ セルロースの単層薄膜が主に利用されている。そして、 . このニトロセルロースの単層薄膜上には、露光工程にお ける光透過率の向上を目的として、フッ素系ポリマー、 シリコン系ポリマー等からなる反射防止膜を形設してな るものが提案されている。(特開昭60-237450 号公報)また、この反射防止膜も異物の付着を防止する ため、表面のベタツキのない材質のものを使用すること

透過率の高い粘着性物質からなる層を形成して、該粘着 性物質層に異物を付着させ異物のホトマスク等への落下 を防止することが提案されている。(特開平1-120 555号公報)

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従 来のペリクル膜を有するペリクルでは、付着した異物を 落下しないように保持できる粘着性を十分に付与するた めには、粘着剤層の厚さを厚くすればよいが、粘着剤層 10 を厚くすると、露光光線の透過率が高い粘着剤層を得る ことができず、異物を付着させて該異物を十分に保持す る粘着性と、露光光線の光線透過率を高く保つこととを 両立させることは困難であった。

【0005】そこで本発明の目的は、異物を付着させて 該異物が落下せずに十分に保持されるため、該異物がホ トマスク等の上に落下して不良発生の原因となるおそれ がなく、しかも露光光線の光線透過率が高いため、ホト マスク等に装着して有効なペリクル構造体を提供するこ とにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題 を解決するために、鋭意、検討の結果、粘着剤層の厚さ を、該粘着剤層を透過する酸光光線の波長と、該粘着剤 の露光光線に対する屈折率とに対して特定の関係にある 厚さを選択することにより、異物を十分に保持できる粘 着性と高い光線透過率を両立させることができることを 見いだし、本発明に到達した。

【0007】すなわち、本発明は、前記課題を解決する ために、ペリクル膜と、眩ペリクル膜の内面に形設され より低い屈折率を有するペリクル構造体であって、前記 粘着剤層が下記式:d=mλ/4n〔式中、mは3また は5であり、入はペリクル構造体に入射される露光光線 の波長であり、nは露光光線における粘着剤の屈折率で ある〕で表される厚さdに形成されていることを特徴と するペリクル構造体を提供するものである。

【0008】以下、本発明のベリクル構造体について詳 細に説明する。

【0009】本発明のペリクル構造体のペリクル膜は、 体にペリクル構造体を装着し、該ホトマスク等に露光光 線を照射して回路パターンを形成する際に、照射される 露光光線(通常、波長350~450mmの光)の平均光 線透過率が大きいものであればよく、特に制限されな い。例えば、ニトロセルロース、エチルセルロース、プ ロビオン酸セルローズ等のセルロース誘導体の薄膜から なるものが好ましい。これらの中でも、波長350~4 5 0 nmの光に対する光線透過率が良好でまた十分な膜強 度が得られる点で、ニトロセルロースが特に好ましい。 が必要とされている。そこで、ペリクル膜の内面に光線 50 また、このニトロセルロースは、硝化皮 (N%) が好ま

しくは11~12.5%、特に好ましくは11.5~1 2. 2%で、重量平均分子量 (Mn)が好ましくは500 00~350000、特に好ましくは70000~32 0000のものが望ましい。ここで、平均光線透過率と は、対象とされる露光光線の波長領域における光線透過 率の測定における干渉波の山部(高透過率)と谷部(低 透過率) の平均値をいう。

【0010】また、このペリクル膜の膜厚は、透過する 露光光線の波長領域、例えば、350~450mmにおけ る光線透過率が高くなる厚さに選択される。例えば、ミ 10 ラープロジェクションアライナーに使用されている35 0~460 nmの露光光線に対しては、通常、2.85*

 $CH_2 = CHCOOR^1$

で表されるフルオロアクリレート類および

 $CH_2 = C (CH_3)COOR^2$

〔式(b) または(c) におけるR¹ およびR² は、同 一でも異なってもよく、分子鎖の途中にエーテル酸素原 子を有していてもよいフルオロアルキル基を示す〕で表 されるフルオロメタアクリレート類から選ばれる少なく 挙げられる。このポリフルオロ(メタ)アクリレート は、前記式(b)で表されるフルオロアクリレート類の 単独重合体あるいは共重合体、前記式(c)で表される フルオロメタクリレート類の単独重合体あるいは共重合 体、または前記式(b)で表されるフルオロアクリレー ト類から選ばれる少なくとも1種と、前記式 (c) で表 されるフルオロメタアクリレート類から選ばれる少なく とも1種との共重合体などが挙げられる。このポリフル オロ(メタ)アクリレートは、使用される前記式(b) で表されるフルオロアクリレート類および/または前記 30 式(c)で表されるフルオロメタクリレート類が有する R¹ およびR² が表すフルオロアルキル基の種類、組成 等を適宜選択することによって所望のフッ素含有率のも のとすることができる。

【0013】前記式(b) または(c) におけるR' お よびR² の具体例として、下記式:-CH₂ CF₃、-CH2 C2 F5 , - CH2 C3 F7 , - CH2 C 4 F8 , -CH2 C5 F11, -CH2 C7 F15, -CH% $d = m\lambda / 4 n$

で表される厚さ d に形成される。前記式中、付着した異 40 物を十分に保持できる粘着性を有するとともに、高い光 線透過率が得られる点で、mは3または5であり、入は ペリクル構造体に入射される露光光線の波長であり、n は露光光線に対する粘着剤の屈折率である。

【0016】また、本発明のペリクル構造体は、ペリク ル膜の外側面に、従来のペリクル構造体と同様に、露光 光線がペリクル膜によって反射されないように、反射防 止層等を形設されていてもよい。この反射防止層は、塵 埃等の異物の付着を防止することができる点で、非粘着 性物質で形成するのが好ましい。

*μm程度、またステッパー、例えば、g線ステッパーに おける波長:436nmの露光光線に対しては、通常、 0. 865 μm程度である。

【0011】本発明のペリクル構造体の粘着剤層は、露 光光線の光線透過率が高く、かつ粘着性を有し、異物が 付着した状態で落下しないで保持することができる粘着 剤から構成されるものであればよく、特に制限されな

【0012】用いられる粘着剤としては、例えば、フッ 素系ポリマー、シリコン系ポリマー等が挙げられる。フ ッ素系ポリマーとしては、アクリル系フッ素ポリマーが 好ましく、例えば、式:

(b)

(c)

%2 C8 F17, -CH2 C9 F19, -CH2 CH10 F21, -CH2 CH2 CF3 , -CH2 CH2 C2 F5 , -C H₂ CH₂ C₃ F₇ , -CH₂ CH₂ C₄ F₉ , -CH 2 CH2 C5 F11, -CH2 CH2 C7 F15, -CH2 とも1種からなるポリフルオロ (メタ) アクリレートが 20 CH₂ C₈ F₁₇、-CH₂ CH₂ C₈ F₁₈、-CH₂ C $H_2 C_{10} F_{21}$, $-CH_2 (CF_2)_2 H$, $-CH_2 (CF_2)_4$ $H_1 - CH_2(CF_2)_6 H_1 - CH_2(CF_2)_8 H_1 - CH_2(CF_2)_8 H_2 - CH_2(CF_2)_8 H_3 - CH_2($ $_{2}(CF_{2})_{10}H, -CH(CF_{3})_{2}, -CF(CF_{3})_{2},$ $-(CH_2)_5 OCF (CF_3)_2 \cdot -(CH_2)_{11}OCF$ $(CF_3)_2$, $-CH_2$ O (CF_2) OCF₃, $-CH_2$ $O(CF_2)OC_2F_5$, $-CH_2O(CF_2)_2OC$ s F₁、-CH₂O(CF₂)₂OC₄F₈で表される 基が挙げられる。

> 【0014】本発明においては、これらの粘着剤のなか でも、50重量%以上のフッ素含有率を有するポリフル オロ(メタ)アクリレートが好ましい。特に好ましい粘 着剤としては、トリフルオロエチルアクリレート (CHY 2 = CHCOOCH2 CF3) とパーフルオロオクチル エチルアクリレート(CH2 = CHCOOCH2 CH2 C₈ F₁₇) の共重合体である。

【0015】本発明のペリクル構造体の粘着剤層の厚さ は、下記式:

(a)

【0017】用いられる非粘着性物質としては、従来か ら反射防止層として使用されている非粘着性のフッ素系 ポリマーやシリコン系ポリマーなどが挙げられる。非粘 着性のフッ素系ポリマーの具体例としては、テトラフル オロエチレンとピニリデンクロライドの共重合体、テト ラフルオロエチレンとピニリデンクロライドおよびへキ サフルオロプロピレンとの三元共重合体などが挙げられ

【0018】さらに、本発明のペリクル構造体は、前記 ペリクル膜を張設して該ペリクル膜を支持するペリクル 50 枠を有するものである。このペリクル枠は、従来公知の

ものでよく、特に制限されない。例えば、アルマイト処 理されたアルミニウム枠、あるいは他の材質のものでも よい。また、このペリクル枠の形状は、被着体であるマ スク等の形状に合わせて種々のものを選択すればよく、 例えば、円形、角形等、任意の形状でよい。このペリク ル枠の内側面にも粘着性物質からなる層を形成すると、 この層に付着した異物を保持しマスク上に落下するのを 防止することができ、好ましい。

【0019】本発明のペリクル構造体の粘着剤層を有す るペリクル膜として、セルロース誘導体の透明薄膜から なるペリクル膜に、粘着剤層としてポリフルオロアクリ レートからなる層を有するものを例にとり、その製造方 一法を説明する。

【0020】まず、ガラス等の平滑な基板上にセルロー ス誘導体溶液を供給し、スピンコート法により、該基板 上に所定の厚さのセルロース誘導体の透明薄膜を形成す る。

【0021】セルロース誘導体溶液としては、セルロー ス誘導体を溶媒に溶解し、必要に応じて濾過等の精製を は、例えば、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケ トン、メチルエチルケトン、アセトン等のケトン類、酢 酸プチル、酢酸イソプチル等の低級脂肪酸エステル類、 あるいはこれらの溶媒とイソプロピルアルコール等のア ルコール類との混合物などが挙げられる。

【0022】基板上に形成されるセルロース誘導体の透 明薄膜の厚さは、使用されるセモルロース誘導体溶液の 粘度、基板の回転速度を適宜調節することにより、所望 の厚さとすることができる。

【0023】基板上に形成されたセルロース誘導体の透 30 明薄膜は、熱風、赤外線ランプ照射等の常用の手段によ って乾燥させ、残留溶媒を除去される。

【0024】次に、形成されたセルロース誘導体の透明 薄膜上に、前記ポリフルオロアクリレートからなる粘着 剤溶液を供給し、スピンコート法により、ポリフルオロ アクリレートからなる粘着剤層を形成する。

【0025】ポリフルオロアクリレートを溶解するため に用いられる溶媒としては、スピンコートにおける製膜 性が良好で、しかもセルロース誘導体の透明薄膜を溶解 したり、膨潤させることがない点で、例えば、下記式で 40 表されるメタキシレンヘキサフルオライド、

[0026] 【化1】

【0027】下記式で表されるペンゾトリフルオライ 50 剥離される。

۴. [0028] 【化2】



【0029】五フッ化プロパノール等が挙げられ、これ らの中でも、メタキシレンヘキサフルオライドが好まし 11.

【0030】形成される粘着剤層の厚さは、使用される 粘着剤溶液の粘度、基板の回転速度等を適宜調節するこ とにより、所望の厚さとすることができる。

【0031】また、片面に粘着剤層を有し、かつ他面に 非粘着性物質層を有するペリクル膜の製造は、上記に得 られた片面に粘着剤層を有する透明薄膜を基板から剥離 して仮枠に貼り付け、粘着剤層の反対側の面に、例え 行った溶液を使用すればよい。用いられる溶媒として 20 ば、テトラフルオロエチレン/ピニリデンクロライド/ ヘキサフルオロプロピレン三元共重合体(各成分の重量 比:50/29/21) を、パーフルオロ-2-メチル -1-オキシ-3-チアシクロヘキサン-3,3-ジオ キシド等の溶媒に溶解してなる溶液を塗布し、乾燥して 非粘着物質層を形成して行うことができる。

> 【0032】さらに、上面および下面のそれぞれに粘着 剤層と、非粘着性物質層とを有するペリクル膜を連続的 に製造する方法として、ガラス等の基板上にポリフルオ ロアクリレートからなる粘着剤溶液を供給し、スピンコ ート法により、所定の厚さの粘着剤層を形成した後、熱 風、赤外線ランプ照射等の常用の手段によって乾燥さ せ、残留溶媒を除去する。その後、この粘着剤層の上 に、同様にスピンコート法によりセルロース誘導体の透 明薄膜を形成する。次に、テトラフルオロエチレン/ビ ニリデンクロライド/ヘキサフルオロプロピレン三元共 **重合体の溶液を供給して、同じくスピンコート法により** 非粘着物質層を形成して、行うことができる。

> 【0033】以上のようにして基板上に得られる、片面 に粘着剤層を有し、および必要に応じて他面に非粘着性 物質層を有するペリクル膜を、基板から剥離してペリク ル枠に張りつけて本発明のペリクル構造体を得ることが できる。剥離は、例えば、前記の様に形成された2層構 造または3層構造の積層体の最外層の表面に、粘着テー プあるいは接着剤を強布した枠状治具を当接して接着 し、粘着テープあるいは枠状治具を手や機械的手段によ って一端から持ち上げることによって行うことができ る。このとき、ペリクル膜であるセルロース誘導体の薄 膜と、粘着剤層であるポリフルオロアクリレート層の層 間接着力が大きいため、両者は分離することなく同時に

【0034】以上のようにして得られる本発明のペリク ル構造体は、従来のものと同様に、ホトマスク等に装着 して露光時の防塵カパーとして使用される。通常、ペリ クル構造体の製造に際しては、ゴミ等の異物がペリクル 構造体を構成する各部材に付着しないように注意される が、誤ってペリクル構造体の内部に異物等が持ち込まれ た場合にも、該異物は粘着剤層に付着し、ホトマスク等 の上に落下しない。また、ペリクル膜の外面に付着した 異物は、エアープロー等により除去されるが、ペリクル 膜の内面に付着した異物は、粘着剤層に付着したまま落 10 下しなければ、約50μm以下のものは露光面に結像し ないため、異物の影が転写されず、ホトリソグラフィー 工程における不良の原因とならない。

【0035】次に、本発明のペリクル構造体の一実施館 様の一部切り欠き断面図を図1に示し、本発明を説明す

【0036】図1に示す本発明のペリクル構造体1は、 ペリクル膜2と該ペリクル膜2の内面に形設された粘着 剤層3とを有するものである。内面に粘着剤層3を有す らにペリクル膜2の外面には、反射防止層としても利用 される非粘着性物質層5が形成されている。また、ペリ クル枠4の内側面および下側面にも粘着剤層6および7 が形成される。

【0037】このペリクル構造体1は、粘着剤層7によ り、ホトマスク等の被着体8に接着して装着され、ホト リソグラフィー工程における該被着体の防塵カバーとし て使用される。このとき、非粘着性物質層 5 に付着する 異物は、エアプロー等により除去され、粘着剤層3、6 および7に付着する異物は、そのまま付着した状態で保 30 持され、被着体8上に落下せず、露光を妨害することが ない。

[0038]

【実施例】以下、本発明の実施例および比較例を挙げ、 本発明を具体的に説明するが、これらの実施例はいかな る点においても本発明の範囲を限定するものではない。 【0039】 (実施例1~2、比較例1~4) 各例にお いて、ニトロセルロースをメチルイソプチルケトンに溶 解させて濃度6重量%のニトロセルロース溶液を調製し た。また、トリフルオロエチルアクリレートとパーフル オロオクチルエチルアクリレートの共重合体(トリフル オロエチルアクリレート:67モル%、パープルオロオ クチルエチルアクリレート:33モル%、フッ素含有 率:52.8重量%)を、メタキシレンヘキサフルオラ イドに溶解させて濃度1.0重量%のフッ素系ポリマー 溶液を調製した。

【0040】スピンコート法により、回転しているガラ ス製基板上に上記フッ素系ポリマー溶液を滴下して塗布 し、乾燥させて前記式 (a) において、(λ ≥ 436 n m、n=1.37とし、mを表1に示す値として求めら れる厚さdの粘着剤層を形成させた後、さらにその粘着 剤層の上にニトロセルロース溶液を滴下して塗布し、乾 燥させてニトロセルロースの透明薄膜を形成した。次 に、テトラフルオロエチレン/ピニリデンクロライド/ ヘキサフルオロプロピレン三元共重合体(各成分の重量 比:50/29/21)を、パーフルオロ-2-メチル -1-オキシー3-チアシクロヘキサン-3,3-ジオ るペリクル膜2は、ペリクル枠4に張設されている。さ 20 キシドに濃度0.6重量%に溶解してなる溶液を滴下し て塗布し、非粘着性物質層を形成して、基板上に下から 順に粘着剤層、ニトロセルロース膜、非粘着性物質層を 有する積層膜を得た。

> 【0041】得られた積層膜を基板から剥離し、粘着剤 層が内面になるようにペリクル枠に張設してペリクル構 造体を得た。

> 【0042】このペリクル構造体のニトロセルロース膜 の内側に形成された粘着剤層に5~50μmの異物を付 着させた後、ペリクル構造体を石英基板に貼り付け、5 cmの高さから5回落下させて、粘着剤層から落下せず に、該粘着剤層に保持されている異物の大きさを測定し た。結果を表1に示す。また、石英基板に貼り付けたペ リクル構造体に非粘着性物質層の側から波長300~6 00mmの光を照射して、各波長における光線透過率を連 続的に測定したところ、それぞれ図2~7に示す特性を 示した。

[0043] 【表1】

1

	粘着剤層膜厚	落下しない異物 の最小の大きさ (μm)	光線透過率特性
実施例1	m = 3 0. 24 μm	2 0	⊠ 2
2	$m = 5$ 0. 4 μ m	5 0	· 🛭 3
比較例1	m = 1 0. 08 μm	1	፟ 4
2	コーティング 無	2 μm でも落下 する	⊠ 5
3	m = 4 0. 3 2 μ m	4 0	图 6
4	$m = 7$ 0. 55 μ m	6 0	図 7

[0044]

【発明の効果】本発明のペリクル構造体は、異物を付着させて該異物が落下せずに十分に保持されるため、該異物がホトマスク等の上に落下して不良発生の原因となるおそれがなく、しかも露光光線の光線透過率が高いため、ホトマスク等に装着して有効である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のベリクル構造体の一実施態様の概略を示す一部切り欠き断面図。

【図2】 実施例1のペリクル膜の光線透過率の測定結果を示す図。

【図3】 実施例2のペリクル膜の光線透過率の測定結果を示す図。

【図4】 比較例1のペリクル膜の光線透過率の測定結果を示す図。

【図5】 比較例2のペリクル膜の光線透過率の測定結果を示す図。

10

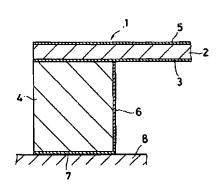
【図6】 比較例3のペリクル膜の光線透過率の測定結果を示す図。

【図7】 比較例4のペリクル膜の光線透過率の測定結果を示す図。

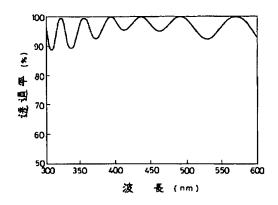
【符号の説明】

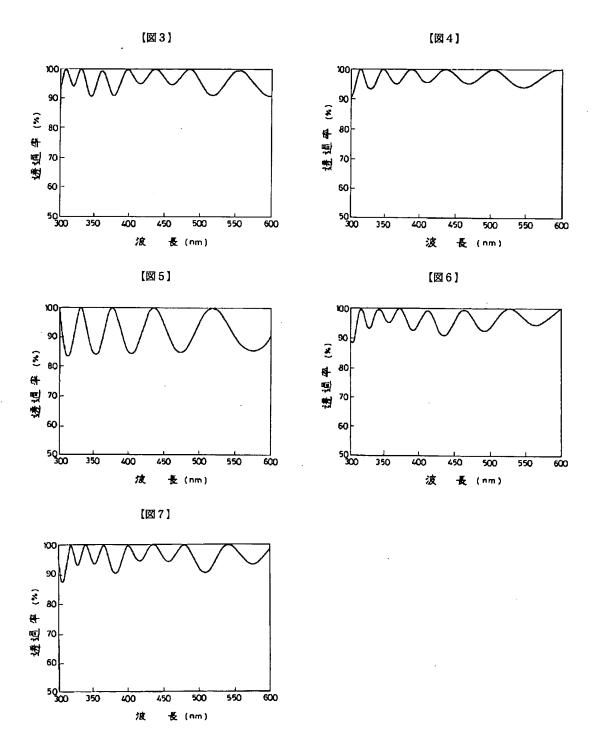
- 1 ペリクル構造体
- 30 2 ペリクル膜
 - 3 粘着剤層
 - 4 ペリクル枠
 - 5 非粘着性物質層
 - 6 粘着剤層
 - 7 粘着剤層
 - 8 ホトマスク等の被着体

【図1】



【図2】





* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2. **** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[The technical field to which invention belongs] Dust etc. is related with the mask or reticle (only henceforth a mask etc.) for which this invention is used at the photolithography process in the manufacturing process of an integrated circuit about the pellicle used in order to prevent adhering at the pellicle which the pellicle film which changes from fluorine system material to a detail more has pasted up on the pellicle frame through ultraviolet-rays hardening type fluorine system adhesives. [0002]

[Description of the Prior Art] Conventionally, the nitrocellulose which often mainly penetrates light as a pellicle film, and the thing which consists of cellulose acetate etc. were adopted, and since this pellicle film was fixed to the pellicle frame which consists of aluminum, stainless steel, etc., the adhesives of an epoxy system etc. were used. However, when to use the exposure light source of short wavelength extremely was desired from detailed-ization of the line breadth of an integrated circuit etc. being called for and the ultraviolet rays of such short wavelength were used, by the conventional pellicle films, such as a cellulose, degradation was intense and was not able to acquire sufficient endurance. Therefore, although the pellicle film which consists of fluorine system material was used in recent years, since fluorine system polymer was excellent in the mold-release characteristic, it was not able to obtain practical adhesive strength with adhesives, such as an epoxy system used for pasting up a pellicle film on a pellicle frame conventionally. Moreover, with epoxy system adhesives, it did not have sufficient lightfastness to the ultraviolet rays of short wavelength.

[0003] In order to solve the problem about the adhesives of the pellicle film which consists of such a fluorine system material, the pellicle which comes to paste [a pellicle frame] the pellicle film which consists of the fluorine system organic substance with the adhesives which consist of the fluorine system organic substance is also proposed (JP,6-67409,A).

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Since the above-mentioned pellicle is that to which a pellicle film and adhesives change from the fluorine system organic substance of the same kind, although the bond strength which may be satisfied can be obtained, in order to produce color nonuniformity, a cramp, etc. in the case of adhesion in order that the solvent of adhesives may melt a pellicle film, and to remove a solvent, with the adhesives currently indicated by this conventional technology, it is necessary to heat. Furthermore, it is required to dissolve a fluorine system polymer in a solvent beforehand, and to prepare an adhesives solution, and since the manufacture process of a solvent and adhesives can be skipped while being able to carry out coating with a monomer if a fluorine system monomer can be given to a pellicle frame as it is irrespective of the state, it is desirable. Therefore, the purpose of this invention is to offer the pellicle using the ultraviolet-rays hardening type fluorine system adhesives which face the pellicle film which consists of fluorine system material pasting a pellicle frame, and can carry out coating of it with fluorine system adhesives with a fluorine monomer.

[Means for Solving the Problem] According to this invention, in the pellicle which consists of the pellicle frame which supports the pellicle film which consists of fluorine system material, and a pellicle film, the pellicle characterized by this pellicle film having pasted the pellicle frame through ultraviolet-rays hardening type fluorine system adhesives is offered. In this invention, ultraviolet-rays hardening type fluorine system adhesives [Formula 2]

$$CH_2 = C - CO_2 - (CR^2 H) \hat{n} - Rf \qquad \cdots (1)$$

$$R^1$$

R1 is [hydrogen or a hydroxyl group, and Rf of hydrogen or a methyl group and R2] fluorine content machines among a formula, and, as for n, it is desirable to consist of the fluorine system monomer expressed with the integer of 1-6. [0006]

[The operation gestalt of invention] In the pellicle of this invention, it is the important feature to paste up the pellicle film which consists of fluorine system material on a pellicle frame using ultraviolet-rays hardening type fluorine system adhesives. Namely, as adhesives which paste up the pellicle film which consists of fluorine system material on a pellicle frame, while becoming possible to raise the adhesive property between both by using an ultraviolet-rays hardening type fluorine system monomer of the same kind Since it becomes possible by irradiating ultraviolet rays to carry out polymerization hardening of

the fluorine system adhesives, and to paste up a pellicle film on a pellicle frame, giving a damage to simplifying a process and a pellicle film can also be prevented effectively. In this invention, since a fluorine system monomer can be given to a pellicle frame in the state with a liquid While being able to perform adhesion at processes which did not need to prepare an adhesives constituent beforehand and were simplified, such as dissolving in a solvent It became possible to acquire the unexpected operation effect from the conventional technology in which degradation of the pellicle film by a solvent vaporizing at a hardening process etc. can be prevented.

[0007] (Ultraviolet-rays hardening type fluorine system monomer) In this invention, although it is desirable that it is the fluorine system monomer which uses a pellicle film for pasting a pellicle frame and which contains the acrylic ester (meta) and hydroxyl group of a fluorine system monomer as ultraviolet-rays hardening type fluorine system adhesives and it is not limited to this, of course, the fluorine system monomer expressed with the following general formula (1) can be used suitably.

[Formula 3]

$$CH_2 = C - CO_2 - (CR^2 H) n - Rf$$
 ... (1)
 R^1

R1 is [hydrogen or a hydroxyl group, and Rf of hydrogen or a methyl group, and R2] fluorine content machines among a formula, and n is the integer of 1-6. [0009] In the above-mentioned ultraviolet-rays hardening type fluorine system monomer as a fluorine content machine Rf Although not limited to this, of course, it is -(CF2) CF3. -(CF2) 7CF3, -(CF2) 3CF3, -(CF2) 2CF (CF3)2, -(CF3) 2, -(CF2) 3CF2H, -(CF2) 9CF3, and -(CF2) 8CF(CF3) 2 grade can be mentioned. Specifically, the following fluorine system monomer can be illustrated.

[0010]

[Formula 4]
$$CH_2 = CH - CO_2 - CH_2 - CH - CH_2 \quad (CF_2)_3 \quad CF_3$$

$$|$$

$$OH$$

[0011]
[Formula 5]

$$CH_2 = C - CO_2 - CH_2 - CH_2$$
 (CF₂) 7 CF₃
|
 CH_3

[0012]
[Formula 6]

$$CH_2 = C - CO_2 - CH_2 - CH_2$$
 (CF₂) ₃ CF₃
|
 CH_3

[0014]
[Formula 8]

$$CF_3$$

$$CH_2 = C - CO_2 - CH$$

$$CH_3 \qquad CF$$

```
[0015]
[Formula 9]
    CH_2 = C - CO_2 - CH_2 - (CF_2)_3 CF_2 H
            CHa
[0016]
[Formula 10] CH2=CH-CO2-CH2-CH2-(CF2)9CF3. [0017]
[Formula 11]
                                                          CF<sub>3</sub>
    CH_2 = CH - CO_2 - CH_2 - CH_2 (CF_2)_8 CF
                                                          CF<sub>3</sub>
[0018]
[Formula 12] CH2=CH-CO2-CH2(CF2)4CH2OH. [0019]
[Formula 13]
    CH_2 = CH - CO_2 - CH_2 - CF - O(CF_2)_4 CF_3
                                  CF<sub>2</sub>
[0020]
[Formula 14] CH2=CH-CO2-(CH2)6-(CF2)5CF3. [0021]
CH_2 = CH - CO_2 - CH_2 - CF - O - CF_2 - CF - O - (CF_2)_4 CF_3
                           CF.
                                         CF<sub>a</sub>
[0022]
[Formula 16] CH2=CH-CO2-CH2-(CF2)5CF2H. [0023]
[Formula 17] CH2=CH-CO2-(CH2)6(CF2)3CF3. [0024]
[Formula 18]
                                   OH
                                                               CF<sub>3</sub>
    CH_2 = CH - CO_2 - CH_2 - CH - CH_2 (CF_2)_8 CF
```

Moreover, as ultraviolet-rays hardening type adhesives, the following fluorine system monomer can be suitably used besides the above-mentioned fluorine system monomer.

[6026]

[Formula 19] CH2=CH(CF2)8 CH=CH2. [0027] [Formula 20] CH2=CH(CF2)8 CH=CH2. [0028] [Formula 21] CH2=CH(CF2)4 CH=CH2. [0029]

[Formula 22] CH2=CH(CF2)7QF3. [0030]

[Formula 23] CH2=CH(CF2)7GF3. [0031] It also becomes possible to raise a bond strength by raising polymerization degree to them, while also being able to use together the others and light initiator and sensitizer which were mentioned above in the ultraviolet-rays hardening type adhesives used for this invention and being able to perform polymerization hardening by ultraviolet rays in them quickly by this. [monomer / fluorine system] As an optical initiator, although not limited to this, of course, it is 1. - Phenyl-2-hydroxy-methyl propane-1-ON, a diethoxy acetophenone, a benzoin butyl ether, etc. can be mentioned. In these light initiator, 1-phenyl-2-hydroxy-isobutane-1-ON can have high exposure sensitivity, can use suitably from excelling in lightfastness and the adhesive property, and can blend in 0.1 - 10% of the weight of an amount. Moreover, as a sensitizer, a benzoin, benzoin ethyl ether, benzoin iso-propyl ether, a benzophenone, etc. can be mentioned similarly. In

these sensitizers, exposure sensitivity of a benzoin can be high, it can use suitably from excelling in lightfastness and the adhesive property, and can blend in 0.01 - 5% of the weight of an amount.

[0032] After the ultraviolet-rays hardening type fluorine system monomer mentioned above can blend the above-mentioned optical initiator etc. by request, can give it to a direct pellicle frame and lays a pellicle film, it becomes possible [fixing a pellicle film to a pellicle frame] by irradiating ultraviolet rays with a wavelength of 220-600nm.

[0033] (Pellicle film) Although the pellicle film used for the pellicle of this invention does not consist of fluorine system material and is not limited to this, of course as this fluorine system material, the amorphous fluorine system polymer obtained by copolymerizing tetrapod FUROORO ethylene and the fluorine system monomer which has an annular perfluoro ether machine can be suitably used for it. Manufacture of the pellicle film from this fluorine system polymer The above-mentioned fluorine system polymer A fluorine system solvent, especially the organic solvent of a perfluoro system, For example, perfluoro (2-butyl tetrahydrofuran), perfluoro (2-propyl tetrahydropyran), A perfluoro hydronalium furan, a perfluoro octane, etc. are used. 0.1 or 20 % of the weight, The flow casting producing-film method well-known in itself after dissolving especially in 0.3 or 10% of the weight of concentration, For example, it is good to be able to carry out by the spin coat method, the knife coat method, etc., to make a resin solution cast into smooth base front faces, such as a glass plate, generally, to make a thin film form, to make it dry by meanses, such as hot blast and infrared irradiation, and to remove a residual solvent. As for the thickness of the thin film formed, it is good by changing solution viscosity, the rotational speed of a substrate, etc. to set up so that the permeability to the wavelength of the light source which can be changed easily and is generally used 0.05 or in 10 micrometers may become high.

[0034] In the pellicle of this invention, although the pellicle film itself consists of fluorine system material, it can be used suitable also for the pellicle film which carried out the laminating of the acid-resisting layer which changes from fluorine system material to the thin film which consists of pellicle film material with conventionally well-known others, a nitrocellulose, etc. That is, if the portion in contact with an adhesives layer is the pellicle film which consists of fluorine system material, it has the ultraviolet-rays hardening type fluorine system adhesives used for this invention, and the outstanding adhesive property, and the same effect as the pellicle film which consists of fluorine system material can be acquired.

[0035] (Pellicle frame) Although all well-known things can be conventionally used as a pellicle frame and it is not limited to this, of course, metal things, such as aluminum, an aluminium alloy, and a stainless steel, and the thing made from the product made of synthetic resin or a ceramic can be illustrated. Moreover, a pellicle film is stretched through the adhesives mentioned above in one pellicle frame side, and the pellicle of this invention applies a binder to an another side side, or carries out sticking a double-sided tape etc., and the installation of it on a mask etc. is attained.

[Example] (Example 1)

(Production of a pellicle film) SAITOPPU (tradename by Asahi Glass Co., Ltd.) which has an annular par PURUORO ether machine was dissolved in IL-263 (Tokuyama tradename) of a fluorine system solvent, 6% of the weight of the solution was prepared, and the thin film of 0.8 micrometers of thickness was created by the spin coat method.

[0037] (Manufacture of adhesives) 1% sodium carbonate water of the amount of said washed 3-(perfluoro-3-methyl butyl)-2-hydroxypropyl acrylate (made in the Daikin Industries fine-chemicals lab) twice, and the fraction of 68-71 degree C of bp(s) and 0.5mmHg was obtained by distillation. DAROKYUA 1173 (product made from Chiba Fine chemicals) 0.60g was added to this acrylate 20g obtained by distillation as an optical initiator, the churning dissolution was carried out for 1 hour, and adhesives were prepared.

[0038] (Creation of a pellicle) Adhesives were applied to the pellicle frame made from an aluminium alloy (149mm by 122mm, a height of 5.8mm, width of face of 2mm) on the adhesion side of a pellicle frame from the application needle with a bore [phi] of 0.40mm at the basis of 40 seconds / five drops of discharge quantity, and 10mm [/second] application speed. After [of an application end] 1 minute, after sticking the pellicle film of the created thin film, it irradiated for 90 seconds with UV irradiation equipment with the wavelength of 220-600nm, and adhesives were hardened. Then, the cutter cut the excessive film by the side of outside the limit [pellicle], and the pellicle was created.

[0039] (Evaluation of the bond strength of a pellicle film) Ablation was not accepted, as a result of spraying the air of the angle of 65 degrees, and upper pressure Pascal of 0.2 mega on the front face of a thin film (MPa) along with the inside of the pellicle frame which the thin film has pasted up at the speed for about 10mm / 5 seconds using a needle with a bore [phi] of 0.65mm from 10mm distance and evaluating the adhesive property of an outside blow. Ablation was not accepted, as a result of spraying at the angle of 45 degrees from 10mm distance under a thin film rear face similarly and evaluating the adhesive property of an inner blow. Hereafter, about creation of a pellicle film, creation of a pellicle, and evaluation of the bond strength of a pellicle film, since it carried out by the same method as an example 1, examples 2-4 and the examples 1-2 of comparison omit detailed explanation. Moreover, since it carried out by the method with the same said of removal and distillation of the polymerization inhibitor of acrylate given in examples 2-4, or methacrylate, it omits.

[0040] (Example 2) It carried out like the example 1 except having used 3-perfluoro butyl-2-hydroxypropyl acrylate instead of the 3-(perfluoro-3-methyl butyl)-2-hydroxypropyl acrylate of an example 1. Consequently, as for ablation, an outside blow and an inner blow were not accepted.

[0041] (Example 3) After mixing 3-perfluoro butyl-2-hydroxypropyl acrylate 18g and 3-(perfluoro-3-methyl butyl)-2-hydroxypropyl methacrylate 2g, 0.6g of DAROKYUA 1173 of an initiator was added, and adhesives were prepared.

As a result of creating a pellicle like an example 1 and evaluating an adhesive property, as for ablation, an outside blow and an inner blow were not accepted.

[0042] (Example 4) It carried out like the example 3 except having added 1.2g of initiator DAROKYUA of an example 3. Consequently, as for ablation, an outside blow and an inner blow were not accepted.

[0043] (Example 1 of comparison) In the example 1, the adhesives of composition of 3-(perfluoro-3-methyl

butyl)-2-hydroxypropyl acrylate 10g and DAROKYUA 1173 of 0.3g and 10g of butyl acetate were prepared, the pellicle was created like the example 1, using butyl acetate as a solvent, and the adhesive property was evaluated. Consequently, in the outside blow and the inner blow, ablation took place by the interface of a pellicle film and adhesives.

[0044] (Example 2 of comparison) In the example 1, except having used epoxy system adhesives Araldite rapid (Showa High Polymer Co., Ltd. make) instead of 3-(perfluoro-3-methyl butyl)-2-hydroxypropyl acrylate and DAROKYUA 1173, the pellicle was created like the example 1 and the adhesive property was evaluated. Consequently, in the outside blow and the inner blow, ablation took place by the interface of a pellicle film and adhesives.

Table 11

	接着剤配合比 * 1			ダロキュア 1173	吐出量 sec / 5滴	観察結果			
						ブローテスト		膜シワ	
	R-3433	R-1433	M-3433	開始剤量		内7'0-(Mpa)	外プロー(Mpa)	*2	
実施例1	1			3%	90	0. 12	0. 12	0	
実施例2		1		3%	90	0. 12	0. 10	0	
実施例3		9	1	3%	16	_	_	Δ	
実施例4		9	1	6%	7. 8	0. 20	0. 16	0	

*1 R-3433: 3-(パーフルオロ-3-メチルブチル)-2-ヒドロキシプロビルアクリレート

R~1433: 3-パーフルオロブチル-2-ヒドロキシプロピルアクリレート

M-3433: 3-(パーフルオロ-3-メチルブチル)-2-ヒドロキシプロピルメタクリレート

*2 膜シワ評価: 〇…膜シワなし Δ…引きつり有り ×…膜シワ有り ××…トリミング直後に膜シワ有り

[0046]

[Effect of the Invention] An ultraviolet-rays hardening type fluorine system monomer is used as adhesives which paste up the pellicle film which consists of fluorine system material on a pellicle frame in the pellicle of this invention, Since this ultraviolet-rays hardening type fluorine system monomer was given to the pellicle frame in the state as it is while becoming possible to raise the bond strength to the pellicle frame of a pellicle film, dissolving in a solvent etc. did not need to prepare an adhesives constituent beforehand, and it became possible to perform adhesion at the simplified process. And since the solvent was not used, a solvent did not vaporize at a polymerization hardening process and degradation of the pellicle film by the vaporization solvent etc. was also able to be prevented effectively.

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2. **** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The pellicle characterized by this pellicle film having pasted the pellicle frame through ultraviolet-rays hardening type fluorine system adhesives in the pellicle which consists of the pellicle frame which supports the pellicle film which consists of fluorine system material, and a pellicle film.

[Claim 2] The aforementioned ultraviolet-rays hardening type fluorine system adhesives are the following general formulas (1).

[Formula 1]

$$CH_2 = C - CO_2 - (CR^2 H) n - Rf \cdots (1)$$

|
 R^1

It is the pellicle according to claim 1 which is the fluorine system monomer to which hydrogen or a hydroxyl group, and Rf of hydrogen or a methyl group, and R2 is [R1] fluorine content machines among a formula, and n is expressed with the integer of 1-6.

[Translation done.]

1) 4,5

DERWENT-ACC-NO:

1992-328703

DERWENT-WEEK:

199240

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Pellicle structure used as dust-proof cover on photomask

exposure - has pellicle film and adhesive layer formed on

inner surface of pellicle film

PATENT-ASSIGNEE: MITSUI PETROCHEM IND CO LTD[MITC]

PRIORITY-DATA: 1991JP-0005188 (January 21, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 04237055 A

August 25, 1992

N/A

007

G03F 001/14

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 04237055A

N/A

1991JP-0005188

January 21, 1991

INT-CL (IPC): G03F001/14, H01L021/027

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 04237055A

BASIC-ABSTRACT:

55A nitro cellolose prodymers

Structure has a pellicle film and an adhesive layer formed on an inner surface of the pellicle film. The adhesive layer has a refractive index lower than that of the peuicle film. The adhesive layer has a thickness d represented by d=m(lambda)4n (m is 3 or 5, lambda is the wavelength of the exposure light beam to be applied to the pellicle structure and n is the refractive index of the adhesives in the exposure light).

Pref. adhesive is e.g. fluorine polymer and silicon polymer, partic. polyfluoro(meth)acrylate including not less than 50 wt.% of fluorine.

USE/ADVANTAGE - The pellicle structure is used as a dust-proof cover on exposure-of-the-photomask-and the reticule. The foreign matter can be sufficiently held by the pellicle structure so that the foreign matter does not drop onto the photomask. The peuicle structure has high light transmittivity

of contration of nitrocellulose - film

TPEA/PROBA - cooplymer

05/13/2003, EAST Version: 1.03.0002

for the exposure, so that it can be effectively attached to the photomask.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/7

TITLE-TERMS: PELLICLE STRUCTURE DUST PROOF COVER PHOTOMASK EXPOSE

PELLICLE FILM

ADHESIVE LAYER FORMING INNER SURFACE PELLICLE FILM

DERWENT-CLASS: A18 A89 G03 G06 P84 U11

CPI-CODES: A12-L02F; G06-A08; G06-E02; G06-G18;

EPI-CODES: U11-C04E2;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0210 0231 0493 0494 0500 0501 0598 0599 0968 0969 1306 2588 2594

2654 2682 2718 2807 2809

Multipunch Codes: 014 034 04- 05- 062 064 074 076 077 081 085 090 229 38- 477

516 517 522 575 596 609 63& 643 658 688

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1992-146286 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1992-251066